

## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 «ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ»

по курсу «Основы электроники»

| Студент: Талышева Олеся Николаев | вна           |                  |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| Группа: ИУ7-35Б                  |               |                  |
| Студент                          | подпись, дата | _ Талышева О. Н. |
| Преподаватель                    | подпись, дата | _ Оглоблин Д. И. |
| Оценка                           |               |                  |

#### Оглавление

| Сокращения терминов, аббревиатуры3   |
|--|
| Цель практикума  |
| Номер варианта задания   |
| Часть 1. Эксперимент 1   |
| Исследование ВАХ полупроводниковых диодов на модели лабораторного стенда в программе MICROCAP4 |
| Вывод данных решения MICROCAP во внешний текстовый   |
| файл   |
| Чтение данных из текстового файла в MCXX в программу MATHCAD (MCAD)                            |
| Построение графика ВАХ, заданного таблицей, в MCAD 8   |
| Приближенный расчет параметров модели полупроводникового диода методом трех ординат            |
| Точный расчет параметров модели полупроводникового диода методом GIVEN MINERR9                 |
| Построение BAX заданной таблицей и функциональной зависимостью на одном графике                |

#### СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ, АББРЕВИАТУРЫ:

- ✓ ВАХ вольтамперная характеристика;
- ✓ ВФХ вольтфарадная характеристика;
- ✓ MSxx программная среда NI Multisim 12 или 14 версии;
- ✓ МСхх программная среда Місгосар версии 9 12.
- ✓ MCAD программная среда MathCAD версии 14, 15.

#### ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА:

Получение в программе схемотехнического анализа Місгосар XX и исследование статических характеристик кремниевого полупроводникового диода с целью определения по ним параметров модели полупроводниковых диодов. Освоение программы Mathcad для расчёта параметров модели полупроводниковых приборов на основе данных экспериментальных исследований.

#### НОМЕР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ:

#### \* Variant 125

```
.MODEL D2C133B D (BV=3.371 CJO=220p FC=.5 IBV=47.97m IS=31.47f ISR=2.035n + M=.5959 NBV=3 RS=0.3655 VJ=.75)

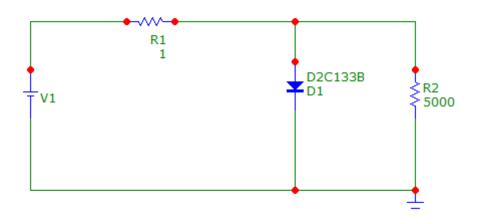
* Ibvl=48.16m  
* Tbv1=-1.1m)
```

#### ЧАСТЬ. 1. ЭКСПЕРИМЕНТ 1

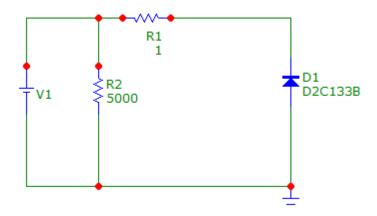
### Исследование ВАХ полупроводниковых диодов на модели лабораторного стенда в программе MICROCAP

Для заданного варианта диода проведено моделирование лабораторного стенда получения ВАХ диода в программе Microcap 12 как на прямой ветви, так и на обратной ветви:

#### 1) на прямой ветви



#### 2) на обратной ветви



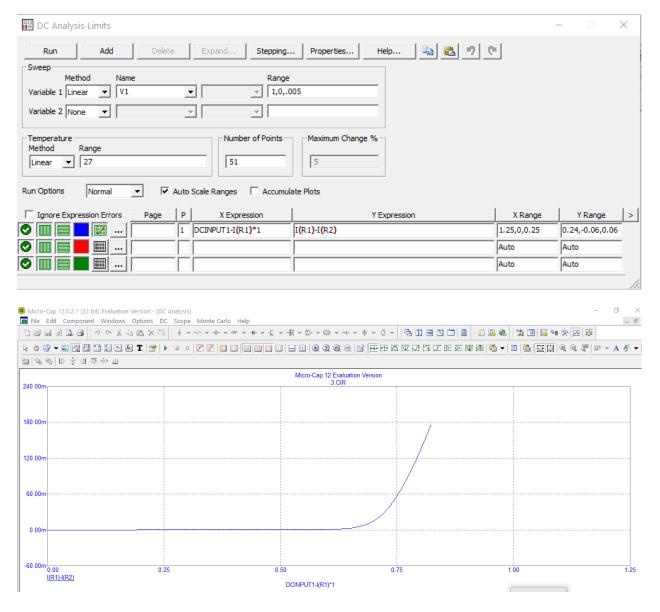
Формула для определения значений по оси X (напряжение V1) учитывает, что для построения графика зависимости тока диода от напряжения на диоде, необходимо учесть падение напряжения на миллиамперметре. В конкретном случае сопротивление миллиамперметра определено как 10 Ом, поэтому истинное напряжение на диоде и будет определяться выражением:

Ud = DCINPUT1 - I(RMA)\*10.

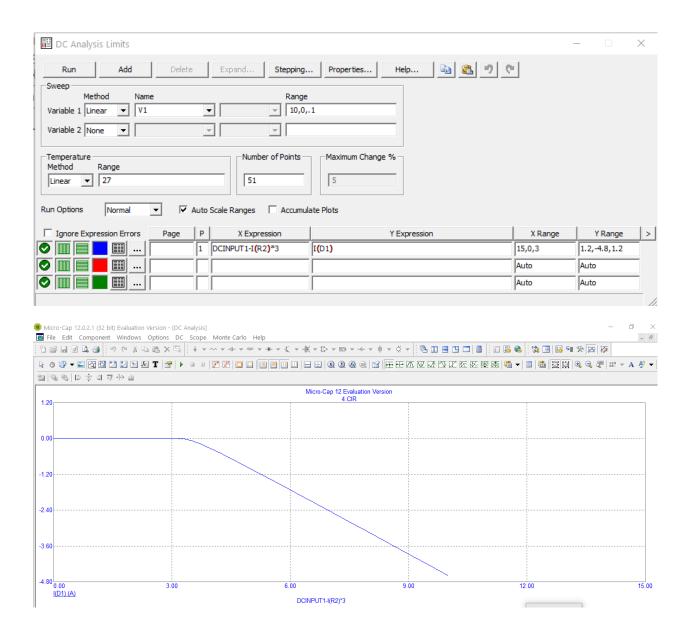
#### Здесь DCINPUT1 – значение изменяемого напряжения

Variable 1, в качестве которого используется напряжение источника V1.

Ток через миллиамперметр определяется суммой двух токов — тока через диод и тока через милливольтметр. Поэтому для построения графика, связывающего ток диода (по оси Y) с напряжением на диоде (по оси X), используется выражение Id = I(RMA) - I(RMV). После записи выражений напряжения и тока по осям графика, нажимаем «Run» и получаем следующий результат:

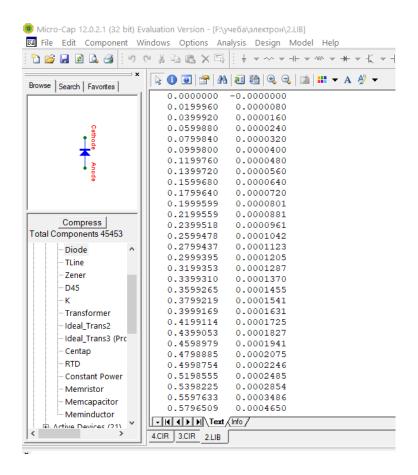


В схеме определения обратного тока диода запись тока и напряжения на диоде меняются: поскольку ток через вольтметр с внутренним сопротивлением R1 значительно больше обратного тока диода, его надо исключить из измерений. При этом напряжение на амперметре очень мало (микро или нановольты), поскольку обратный ток диода очень мал.



#### Вывод данных решения MICROCAP во внешний текстовый файл.

Выводим только измерения прямого тока, осуществив программную настройку опций вывода только численных результатов расчёта и исправив формат на читаемый MCAD-ом десятичный:



### Чтение данных из текстового файла в MCXX в программу MATHCAD (MCAD).

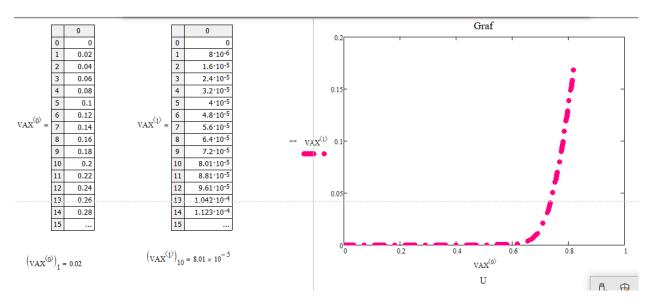
В MathCAD задается переменная VAX (вольтамперная характеристика), которой и был назначен результат чтения из файла данных:

VAX := READPRN("2.LIB")

|       |    | 0    | 1                    |
|-------|----|------|----------------------|
|       | 0  | 0    | 0                    |
|       | 1  | 0.02 | 8·10 <sup>-6</sup>   |
|       | 2  | 0.04 | 1.6·10-5             |
|       | 3  | 0.06 | 2.4·10 <sup>-5</sup> |
|       | 4  | 0.08 | 3.2·10-5             |
|       | 5  | 0.1  | 4.10-2               |
|       | 6  | 0.12 | 4.8·10-5             |
| VAX = | 7  | 0.14 | 5.6·10-5             |
|       | 8  | 0.16 | 6.4·10-5             |
|       | 9  | 0.18 | 7.2·10-5             |
|       | 10 | 0.2  | 8.01.10-5            |
|       | 11 | 0.22 | 8.81·10-5            |
|       | 12 | 0.24 | 9.61·10-5            |
|       | 13 | 0.26 | 1.042·10-4           |
|       | 14 | 0.28 | 1.123·10-4           |
|       | 15 | 0.3  |                      |

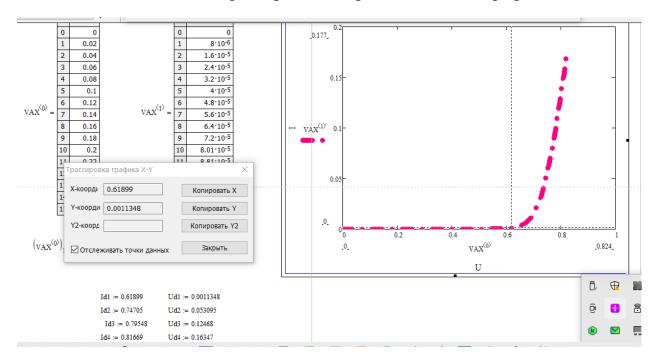
#### Построение графика ВАХ, заданного таблицей, в МСАD





### Приближенный расчет параметров модели полупроводникового диода методом трех ординат.

#### С помощью метода трассировки выбрали 4 точки на графике:



По указанным выше точкам приближённо вычисляем, при помощи метода трех ординат, параметры диода:

- 1) Іо обратный ток перехода,
- 2) Rb сопротивление базы,
- 3) NFt тепловой потенциал (зависит от температуры и материала).

$$Rb := \frac{(Ud1 - 2 \cdot Ud2 + Ud3)}{Id1} \qquad Rb = 0.032$$
 
$$NFt := \frac{[(3 \cdot Ud2 - 2 \cdot Ud1) - Ud3]}{ln(2)} \qquad NFt = 0.047$$
 
$$\frac{(Ud3 - 2 \cdot Ud2)}{NFt} \qquad Io = 0.92$$

### Точный расчет параметров модели полупроводникового диода методом GIVEN MINERR.

Решение систем линейных и нелинейных уравнений и неравенств возможно с помощью вычислительного блока Given, в который входят функции Find, Minerr, Maximize, Minimize.

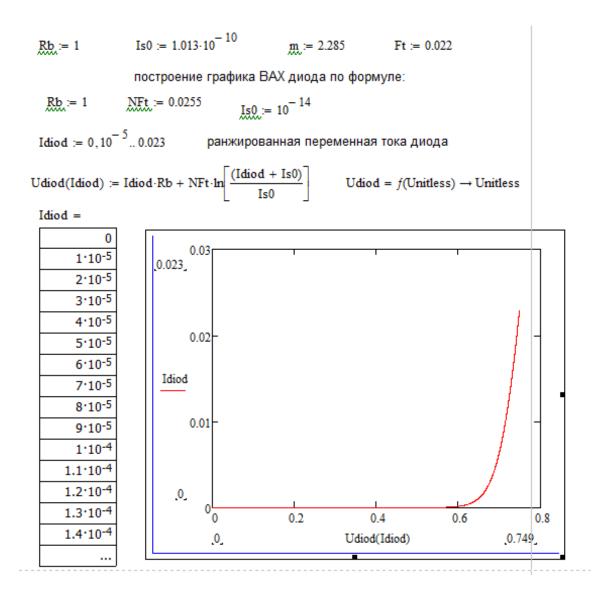
Minerr рекомендуется использовать, если система не может быть решена точно и следует найти наилучшее приближение, которое обеспечивает минимальную погрешность:

Вычисление параметров ВАХ (Is0, Rb, m, Ft) 
$$Uk := Ik \cdot Rb + ln \left[ \frac{(Is0 + Ik)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$
  $Id1 = 0.619$   $Ud1 = 1.135 \times 10^{-3}$   $Rb := 1$   $Is0 := 0.0000001$   $Is0 := 2$   $Is0 := 0.0000001$   $Is0 := 2$   $Id2 = 0.747$   $Id2 = 0.053$   $Id3 = 0.795$   $Id3 = 0.795$   $Id4 = 0.817$   $Id4$ 

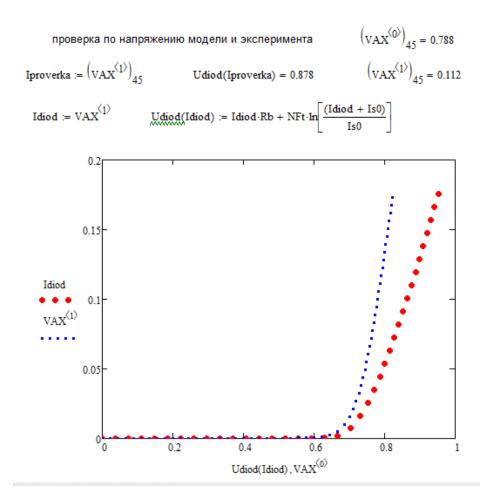
Функция Minner очень похожа на функцию Find (использует тот же алгоритм). Если в результате поиска не может быть получено дальнейшее уточнение текущего приближения к решению, Minner возвращает это приближение.

### Построение BAX заданной таблицей и функциональной зависимостью на одном графике:

Сравнить результат моделирования и эксперимента можно, построив на одном графике BAX экспериментальную и BAX теоретическую. Использована модель диода с учетом объемного сопротивления базы. Свои параметры предыдущего расчета Rb, Is0, m и Ft выведены прямым присвоением, поскольку на они находятся в векторе:



На последнем графике необходимо совместить исходную кривую, представленную входными табличными данными и теоретический график модели, определенный формулой:



Проверить совпадение результатов можно с использованием приема трассировки графика средствами MCAD. Перемещая курсор внутри графика, определяются значения тока и напряжения первого и второго графика:

